

1. Record Nr.	UNISA996278279303316
Titolo	IEEE standard for test methods for the characterization of organic transistors and materials // Institute of Electrical and Electronics Engineers
Pubbl/distr/stampa	New York, NY : , : IEEE, , 2004
Descrizione fisica	1 online resource (vi, 13 pages)
Disciplina	621.3815284
Soggetti	Field-effect transistors Organic semiconductors
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia